## R&D最前線

## 次世代DVDの相変化 記録シミュレーション

## 次世代DVDの記録マーク形状を 予測するシミュレーション技術

書換え型の次世代DVDでは現行のDVD-RAMと 同様に,レーザ光をディスクに当てた際の加熱に伴 う相変化を利用して記録を行います。現行DVDに比 べ大容量・高密度な記録を実現するには,この相変 化記録のようすを理解しコントロールすることが重 要な技術の一つですが、ナノメートル(nm:10<sup>-9</sup> m) の世界の現象ですから、コンピュータを使用した シミュレーションが威力を発揮します。

# レーザ光 カバー層 記録層 反射層 回転方向 (a)の記録層を 上から見た図 記録マーク 回転方向

図1.次世代DVDディスクの層構造概略図と最短記録マークの透過電子 顕微鏡像例 - 層構造(a)は,約10~100 nmの厚さの膜を何層も重ねた構 造になっていて,記録層に(b)で示されるようなマークが記録されます。

## メッシュ / 光源 電磁場シミュレーション 発熱量分布(図4) 7 熱シミュレーション 温度分布(図5) 相変化モデルの適用と描画 記録マーク形状(図6,図7)

図2.コンピュータシミュレーションの流れ -3段階に分かれて解析を行います。

回転方向

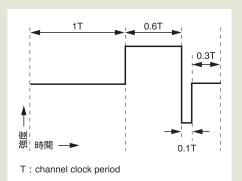


図3.記録ストラテジ - 今回使用したレーザ光強度 の時間変化で,最短マーダ2T)記録の場合のものです。

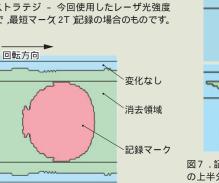


図4.電磁場シミュレーションの 図5.熱シミュレーションの 図6.シミュレーションで得られた記録 結果 - もっとも温度が高い マーク形状 - 図5の中央部分の範囲を拡 時刻の,記録層での温度分 大して表示しています。

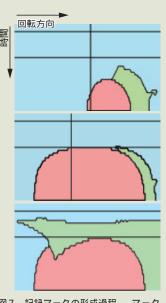


図7 .記録マークの形成過程 - マーク の上半分のみを表していて,上図から 下図へ時間が進みます。レーザ光は右 から左に進んでいて,縦線の下端がレ ーザ光の中心位置を示しますが,いち ばん下の図では左に外れた位置にあり

### DVDの記録マークの仕組み

DVDフォーラムに提案されてい る次世代DVDは ,現行DVD(4.7 G バイト)の4倍以上となる約20Gバ イトの容量を持ち,ハイビジョン映 像にして2時間以上の記録を実現し ます。カバー層の厚さが0.6mm で現行DVDに似た特徴を持ってい るため,現行ディスクの製造インフ ラを共用可能,現行DVDを再生で きる互換機能が容易,などの利点が あり、またカートリッジなしで使用 できるため、パソコン用や映像用な どの幅広い用途に適しています。青 色レーザ(波長405 nm)を使い, 最短記録マークの長さが約170 nm (現行は約420 nm となっています。 層構造と実際の記録マークを図1に 示します。

み(相変化モデル)で記録されます。 レーザ光はディスク内部で吸収され て熱を発生し、記録層を加熱します。 このとき,レーザ光の強度は記録す るデータに応じて時間的に変化す るので,記録層の温度もそれに従っ て変化します。記録層は,温度の変 化履歴により結晶(クリスタル)と 非晶質(アモルファス)とに状態が 変化するので,この二つの状態によ ってデータが記録されます。つまり、 レーザ光の強度を強くして記録層の ある点の温度が融点を超えると,そ の点は非晶質状態となり,再生時に は記録マークと認識されます。 また,レーザ光の強度を弱くして融 点以下の高温を保つと、その点は結 晶状態に変化し,消去という扱いに なります(1)。

記録マークは,以下のような仕組

## コンピュータシミュレーション

#### シミュレーションの必要性

次世代DVDでの大容量の実現に は,クロスイレーズ(熱の広がりに より隣接トラックの記録マークを消 してしまう現象)などを解決する必 要があり,相変化記録のようすを理 解しコントロールすることは重要な 技術の一つです。しかし,ナノメー トルやナノ秒の世界の現象ですか ら,光の強度分布や温度分布,その 時間的変化を実験で測定すること は非常に困難です。そこで,コンピ ュータシミュレーション(数値解析) の出番となるわけです。

#### シミュレーションの内容

シミュレーションは、3段階に分 かれています(図2)。1番目は電磁 場シミュレーションです。レーザ光 を電磁場として扱い,ディスクに入 射して内部で発熱するまでを担当 し,発熱量分布を求めます。三次元 **OFDTD**(Finite Difference Time Domain)法を使用しています。

結果 - 記録層における電場の2乗の

分布を上から見ています。

2番目は熱シミュレーションです。 発熱量分布を与えて,記録層におけ る温度分布を求めます。レーザ光強 度の時間変化 記録ストラテジ ,図3) も考慮して非定常解析を行いますの で,温度の時間変化も求められます。 三次元のFVM(Finite Volume Method)を使用しています。

3番目は相変化モデルの適用と記 録マーク形状の描画です。前述の相 変化モデルを適用し,記録層の各点 の状態(記録マークか,消去か,変 化なしか)を判断し,描画します。

#### シミュレーションの結果

電磁場シミュレーションからは、

例えば図4に示される電場の2乗の 分布が得られます。発熱は主に記録 層で電場の2乗に比例して生じます。 熱シミュレーションにより求められ た温度分布を図5に示します。中心 付近での温度は記録層の融点(およ そ600 )をはるかに超えているの で,記録マークが形成されます。

布を上から見ています。

最終的に得られた記録マーク形 状を図6に示しますが,図4や図5 から記録マーク形状を予測するこ とは難しく,すべてを通して行って 初めて可能となります。また図7に 示すように,記録マークの形成過程 を時間を追って観察すると,いった ん記録マークとなってもその後すぐ に消去される領域のあることがわ かります。以上のように,実験から は見えにくい現象をコンピュータ上 で可視化できる意義は大きく,例え

ば,最適な記録マーク形状を得るた めの条件出しなどの際に強力な武 器となります。

#### 次世代DVDの実現に向けて

次世代DVDにとって最適な記録 マークは,様々な変動に対するロバ スト性や再生の際の信号処理など, 多岐にわたる条件から決定されま す。このシミュレーション技術を利 用して,次世代DVDの実現に寄与 していきたいと考えています。

(1) Miyamoto, M., et al. Analysis of Mark-Formation Process for Phase-Change Media. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electron. 4, 5, 1998, p.826 - 831.

#### 立田 真一

研究開発センター 機械・システムラボラトリー研究主務

東芝レビューVol. 58 No. 5(2003) 次世代DVDの相変化記録シミュレーション 59